(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年3 月25 日 (25.03.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/025677 A1

(51) 国際特許分類7:

H01H 13/48, 1/06

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/011651

(22) 国際出願日:

2003年9月11日(11.09.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-265932 2002 年9 月11 日 (11.09.2002) JP 特願2003-110337 2003 年4 月15 日 (15.04.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会 社フジクラ (FUJIKURA LTD.) [JP/JP]; 〒135-8512 東 京都 江東区 木場 1 丁目 5 番 1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 海津 雅洋 (KAIZU,Masahiro) [JP/JP]; 〒285-8550 千葉県 佐倉市 六崎1440 株式会社フジクラ 佐倉事業所内 Chiba (JP). 大湊 忠則 (OMINATO, Tadanori) [JP/JP]; 〒285-8550 千葉県 佐倉市 六崎1440 株式会社フジクラ 佐倉事 業所内 Chiba (JP). 平井 康司 (HIRAI, Koji) [JP/JP]; 〒 285-8550 千葉県 佐倉市 六崎1440 株式会社フジクラ 佐倉事業所内 Chiba (JP).

- (74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI,Hidekazu); 〒105-0001 東京都 港区 虎ノ門 1 丁目 2番 3号 虎ノ門第一ビル 9 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(国内): CN, JP, US.
- (84) 指定国(広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

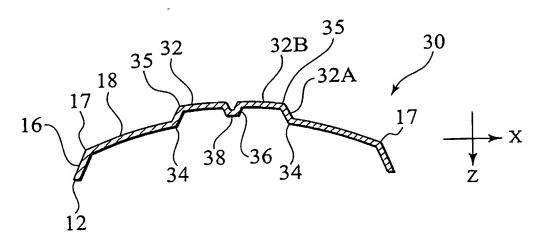
添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: MEMBRANE FOR KEY SWITCH AND THE KEY SWITCH

(54) 発明の名称: キ-スイッチ用ダイヤフラムおよびキ-スイッチ



(57) Abstract: A membrane for a key switch, providing excellent tactile click response and having high durability, and with which membrane a contact failure can be avoided. A membrane (30) for a key switch, constructed from a thin plate and having flexibility and electric conductivity, comprises a base portion (16) with a truncated conical shape and a spherical dome-shaped portion (18) protruding upward at the upper portion of the base portion (16). An outwardly protruding portion (32) protruding toward the outer face of the dome-like portion (18) is provided in substantially the central portion of the dome-like portion (18). A peripheral edge portion of the inner periphery of the outwardly protruding portion (32) forms a contact point (34).

(57) 要約: 良好なクリック感を得ることができると共に、接触不良の発生を回避でき、耐久性が高いキースイッチ用 ダイヤフラムを提供する。可撓性と導電性とを具備する薄板よりなるキースイッチ用ダイヤフラム30において、円 錐台形状の台座部16と、この台座部16の上部側でこの上部側に突出した球面状のドーム状部18とを備えていると共 に、ドーム状部18の外面側に突出した外方突出部32をドーム状部18のほぼ中央部に備え、外方突出部32の内面側の 周縁部が接点34を形成している。

7 A1

VO 2004/025677 A

明 細 書 キースイッチ用ダイヤフラムおよびキースイッチ

技術分野

5 本発明は、円錐状の台座部とこの上部に球面上のドーム状部を備えたキースイッチ (平面スイッチ) 用のダイヤフラム、キースイッチに関する。

背景技術

20

25

図1は、第1の従来のキースイッチ100の概略構成を示す図であり、図1Aは、キースイッチ100の平面図であり、図1Bは、図1AにおけるIBーIB断面を 10 示す図である。図2は、キースイッチ100を押した状態を示す図である。たとえば携帯電話の押しボタンに使用されている従来のキースイッチ100は、環状の配線パターン2と配線パターン2のほぼ中央部に配置され配線パターン2とは離反している配線パターン4とが設けられている基板6と、中央部が基板6から離反する方向に湾曲し、基板6に載置されているキースイッチ用ダイヤフラム102と、キースイッチ用ダイヤフラム102と、キースイッチ用ダイヤフラム102と、キースイッチ用ダイヤフラム102と基板6とを覆っているカバーフィルム10とによって構成されている。なお、キースイッチ100を携帯電話等の機器に使用する場合、一般的に、100万回以上の押し下げに耐える耐久力が要求される。

また、基板6とキースイッチ用ダイヤフラム102とに接触しているカバーフィルム10の片側の面(基板6側の面)は粘着性を備えるので、キースイッチ用ダイヤフラム102が、基板6の表面に沿う方向にずれない。

キースイッチ用ダイヤフラム102の周縁部は接点12を形成し、キースイッチ 用ダイヤフラム102が基板6上に載置された状態では、接点12と基板6上に形 成された配線パターン2とが互いに電気的に接触する。

図2に示すように、キースイッチ用ダイヤフラム102の中央部を、基板6の方向に押すと、キースイッチ用ダイヤフラム102の中央部が基板6の方向にへこみ、中央部の凹側に設けられているキースイッチ用ダイヤフラム102の接点104と基板6に形成された配線パターン4とが互いに電気的に接続して、配線パターン2と配線パターン4とが互いに電気的に接続される。

ここで、キースイッチ用ダイヤフラム102は、可撓性と導電性とを具備する、 30 たとえば金属性の薄板を加工して形成され、また、キースイッチ用ダイヤフラム1 02は、適宜の高さを具備する円錐台形状の台座部(ペデスタル; pedesta 1)16の上部側(台座部の窄まった側)に、この上部側に突出した球面状のドー ム状部18を備える。

そして、キースイッチ100を押した場合、キースイッチ用ダイヤフラム102 の台座部16はほとんど変形せず、接点104と基板6の配線パターン4とが互い に電気的に接触するまで、ドーム状部18が主に弾性変形する。したがって、台座 部16が存在しない場合よりも、大きな押し下げストロークと大きな押し下げ力と を確保することができ、これによって良好なクリック感を得ることができる。

なお、キースイッチ100を、図2に示すように基板6の方向に押し下げ、またはこの押し下げを解除するときに、基板6とキースイッチ用ダイヤフラム102とで囲繞されている空間の体積が変化して、この空間の空気圧の変化を防止するために、キースイッチ用ダイヤフラム102の周縁近傍においてカバーフィルム10に貫通孔20が設けられている。そして、貫通孔20を空気が通過することにより、押し下げまたは押し下げ解除したときにおける空間内の空気圧をほぼ一定に保っている。

15 発明の開示

20

しかし、キースイッチ用ダイヤフラム102と基板6とで囲繞された空間に、たとえばガラスフロスなどの粉塵が侵入した場合、このガラスフロスによって、キースイッチ100を押し下げても、基板6の配線パターン4とキースイッチ用ダイヤフラム102の接点104とが互いに接触できず、キースイッチ100の接触不良によるスイッチング機能障害が発生する場合があるという問題がある。

そこで、上記問題を回避するために、図3(A)、図3(B)に示すように、中央部に突起102Bを備えたキースイッチ用ダイヤフラム102Aやキースイッチ用ダイヤフラム102Cを用いて、キースイッチ200やキースイッチ300のようなキースイッチを構成することが考えられる。

25 図3(A)は、第2の従来のキースイッチ200の断面を示す図である。キースイッチ200のキースイッチ用ダイヤフラム102Aは、ほぼ中央部に、凹側に突出している突起102Bを具備している。キースイッチ200を押し下げた場合、接点104Aと基板6の配線パターン4とが互いに接触し電気的に接続する。

図3 (B) は、第3の従来のキースイッチ300の断面を示す図である。キース 30 イッチ300のキースイッチ用ダイヤフラム102Cは、ほぼ中央部に、凹側に突 出している突起102Bを複数(本例では3つ) 具備している。キースイッチ30 0を押し下げた場合、各接点104Aのうちの少なくとも1つと基板6の配線パタ

ーン4とが互いに接触し電気的に接続する。

キースイッチ200ではこれを押し下げた場合、基板6の配線パターン4と接触する接点104Aの面積が、キースイッチ100の接点104よりも小さいので、囲繞された空間にガラスフロス等の粉塵が侵入しても、キースイッチ200の接触不良は、キースイッチ100よりも発生しにくい。

また、キースイッチ300では、接点104Aを複数備えており、キースイッチ300を押し下げた場合、各接点104Aのうちの少なくとも1つの接点が、基板6の配線パターン4と接触すれば、キースイッチの接触不良を回避できるので、キースイッチ200よりも、一層接触不良が発生しにくい。

10 ところが、上記囲繞された空間に侵入した粉塵がガラスフロスやその他の繊維である場合には、突起102Bによって、粉塵が押しのけられるので、キースイッチ200やキースイッチ300を押し下げた場合の接触不良が回避されやすいが、粉塵がたとえば接着剤飛沫や樹脂飛沫などのような付着しやすい物質で構成され、キースイッチ用ダイヤフラム102A、102Cの接点104Aに付着している場合15 には、接触不良が発生しやすいという問題がある。

さらに、キースイッチ200のキースイッチ用ダイヤフラム102Aやキースイッチ300のキースイッチ用ダイヤフラム102Cでは、このほぼ中央部(押し下げられる部分)の凹側(基板6側;台座部16側)に、突起102Bが形成されているので、突起102Bの先端側に形成されている接点104Aと、基板6の配線20 パターン4との間の距離が、非操作時(キースイッチ200、キースイッチ300が、図3(A)や図3(B)に示すように押し下げられていない状態)において、キースイッチ100よりも小さくなる。したがって、キースイッチ200やキースイッチ300では、押し下げのストロークがキースイッチ100よりも小さくなり、良好なクリック感が失われるおそれがある。

25 そこで、上記押し下げのストロークを確保するために、台座部16の高さを高くすることが考えられる。しかし、台座部16の高さが高くなるように、キースイッチ200のキースイッチ用ダイヤフラム102Aやキースイッチ300のキースイッチ用ダイヤフラム102Cを、たとえばプレスによって成型すると、キースイッチ用ダイヤフラム102Cが、特に台座部16のところで、大きく塑性変形しなければならず、この大きな塑性変形により、各キースイッチ用ダイヤフラム102A、102Cに大きな残留応力が発生する。そして、これらのキースイッチ200やキースイッチ300を押し下げ、この押し

15

下げを解除する動作を繰り返す度に、キースイッチ用ダイヤフラム102Aやキースイッチ用ダイヤフラム102Cが弾性変形し、この弾性変形による繰り返し応力が上記残留応力に加えられて大きな応力が発生し、キースイッチ用ダイヤフラム102Aやキースイッチ用ダイヤフラム102Cが疲労破壊しやすくなり、耐久性が悪化するという問題がある。

また、キースイッチ300の場合には、キースイッチ用ダイヤフラム102Cが 突起102Bを複数備えているので、キースイッチ200よりも接触不良が発生し にくいが、キースイッチ300を押し下げたときに、キースイッチ用ダイヤフラム 102Cの各接点104Aのうち1つの接点が、基板6の配線パターン4に接触す 0ると、上記1つの接点は、キースイッチ用ダイヤフラム102Cに対して偏心して いるので、キースイッチ用ダイヤフラム102Cに偏在した応力が発生し、耐久性 がキースイッチ200よりもさらに悪化する場合がある。

図3 (C) は、第4の従来のキースイッチ400の断面図である。キースイッチ400のキースイッチ用ダイヤフラム102Dは、ほぼ中央部に、突起102Bの代わりに貫通孔102Eが設けられている。

キースイッチ400を押し下げた場合、貫通孔102Eの外周縁の基板6側のエッジ部が接点104Bを形成し、この接点104Bが基板6の配線パターン4とが互いに接触し電気的に接続する。キースイッチ400では、キースイッチ用ダイヤフラム102Dのほぼ中央部の貫通孔102Eのエッジが接点104Bを形成しているので、キースイッチ400を押し下げた場合、上記囲繞された空間に粉塵が存在しても、接点104Bが基板6の配線パターン4に接触しやすく、接触不良を回避することができる。また、キースイッチ用ダイヤフラム102Dの凹側に突起が存在しないため、台座部16の高さを高くしなくても、押し下げストロークを確保することができ、良好なクリック感を得ることができる。

25 しかし、キースイッチ400を押し下げたときに、キースイッチ用ダイヤフラム 102Dが弾性変形し、貫通孔102Eの外周縁に応力集中が発生し、貫通孔10 2E外周縁からキースイッチ用ダイヤフラム102Dの外周に向かってクラックが 発生する場合があり、キースイッチ400の耐久性が悪化する場合があるという問 題がある。

30 また、キースイッチ400を押し下げたときに、貫通孔102Eが存在するために、カバーフィルム10の粘着部が基板6の配線パターン4に転写され、これによって、キースイッチ400の接触不良が発生する場合があるという問題がある。

なお、貫通孔102Eに対応する部分において、粘着性が無いカバーフィルムを 使用することが考えられるが、このようなカバーフィルムを製作することは煩雑で あり、また、上記粘着性が無い部分と貫通孔102Eとの位置を合致させて、キー スイッチを組み立てることは困難である。

5 さらに、また、キースイッチ用ダイヤフラム102を用いて構成されたキースイッチ100は、図1Bに示すように、キースイッチ用ダイヤフラム102を押圧するための押圧部材 (アクチュエータ) AC1を備え、このアクチュエータAC1は、たとえば、キースイッチ100のおもて面に配置される図示しないシート状の弾性支持部材 (たとえばシリコンラバーシート) と一体化して形成され、シリコンラバーシートと共に、キースイッチの基板6とキースイッチ用ダイヤフラム102とに積層されて、キースイッチ100に設置されのであるが、この設置のときに、キースイッチ用ダイヤフラム102の中心CL12がΔL3だけずれて設置される場合がある。

このようにアクチュエータAC1がずれて設置されると、従来のキースイッチ用 ダイヤフラム102を用いたキースイッチ100では、上記ずれ量にほぼ比例して、 後に詳しく説明するクリック率 (クリック感の良否を数値で客観的に示すための指標の1つ)が低下する。すなわち、ずれ量によって良好なクリック感が損なわれる という問題がある。なお、アクチュエータのずれによって発生する上記問題は、他 の各キースイッチ200、300、400においても発生する問題である。

20 本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、本発明によれば、押した場合に良好なクリック感を得ることができると共に、接触不良の発生を回避でき、耐久性が高いキースイッチ用ダイヤフラム、キースイッチを提供することができる。

本発明の第1の技術的側面によれば、キースイッチ用ダイヤフラムは、導電性を有する第1の板バネ部であって、前記第1の板バネ部が基準面に対して位置固定される基部と前記基準面から離れる凸形状を有する板部とを備えるものと、導電性を有し、前記板部の中央部に前記基準面から離れる方向に突出して形成される第2の板バネ部とを具備し、前記第2の板バネ部に前記基準面に向かう方向の外力が付加されると、少なくとも前記中央部の周縁部が前記基準面に接触することを特徴とする。

30 本発明の第2の技術的側面によれば、キースイッチ用ダイヤフラムは、さらに、 前記第2の板バネ部に前記基準面に向かって突出形成される少なくとも1つの突出 部を具備し、前記第2の板バネ部に前記基準面に向かう方向の外力が付加されると、

10

30

少なくとも前記突出部が前記基準面に接触することを特徴とする。

本発明の第3の技術的側面によれば、キースイッチ用ダイヤフラムは、第1の技術的側面に加えて、さらに、前記第2の板バネ部に前記基準面から離れる方向に突出して形成され、導電性を有する第3の板バネ部を具備し、前記第3板バネ部に前記基準面に向かう方向の外力が付加されると、少なくとも前記第3の板バネ部の周縁部が前記基準面に接触することを特徴とする。

本発明の第4の技術的側面によれば、キースイッチ用ダイヤフラムは、第1の技術的側面に加えて、さらに、前記第2の板バネ部に形成される開口部を具備し、前記第2の板バネ部に前記基準面に向かう方向の外力が付加されると、少なくとも前記開口部の周縁部が前記基準面に接触することを特徴とする。

本発明の第5の技術的側面によれば、キースイッチ用ダイヤフラムは、第2の技術的側面に加えて、前記突出部は3個の突起部を有し、各前記突起部は前記第2の板バネ部の中心部に中心をもつ円の円周上で等間隔に配置されることを特徴とする。

15 図面の簡単な説明

図1Aは、第1の従来のキースイッチの概略構成を示す図、図1Bは図1AのIB-IBに沿った断面図である。

図2は、第1の従来キースイッチを押した状態を示す図である。

図3 (A) は第2の従来のキースイッチの概略構成を示す図、図3 (B) は第3 20 の従来のキースイッチの概略構成を示す図、図3 (C) は、第4の従来のキースイッチの概略構成を示す図である。

図4Aは、本発明の第1の実施の形態に係るキースイッチを構成するキースイッチ用ダイヤフラムの概略構成を示す図、図4Bは図4AのIVB-IVBに沿った断面図である。

- 25 図 5 (A) はキースイッチ用ダイヤフラムによって構成されたキースイッチを押し下げた状態を示す図、図 5 (B) は図 5 (A) のキースイッチを押し下げたときの接触面パターンを示す図である。
 - 図6(A)は本発明の第2の実施の形態に係るキースイッチを構成するキースイッチ用ダイヤフラムの概略構成を示す図、図6(B)は図6(B)のキースイッチを押し下げたときの接触面パターンを示す図である。
 - 図7 (A) は、本発明の第3の実施の形態に係るキースイッチを構成するキースイッチ用ダイヤフラムの概略構成を示す図、図7 (B) は図7 (A) のキースイッ

チを押し下げたときの接触面パターンを示す図である。

図8Aは、本発明の第4の実施の形態に係るキースイッチを構成するキースイッチ用ダイヤフラムの概略構成を示す図、図8Bは図8AのWIB-WIBに沿った断面図である。

5 図9は、クリック率を説明する図である。

図10は、アクチュエータ変位量とキースイッチ用ダイヤフラムのクリック率の 関係およびアクチュエータ変位量とキースイッチ用ダイヤフラムの変位荷重値との 関係を示す図である。

10 発明を実施するための最良の形態

第1実施形態

30

図4は、本発明の第1の実施の形態に係るキースイッチ1を構成するキースイッチ用ダイヤフラム30の概略構成を示す図である。図4Aは、キースイッチ用ダイヤフラム30の平面図であり、図4Bは、図4AのIVB-IVB断面を示す図である。

15 図5は、キースイッチ用ダイヤフラム30によって構成されたキースイッチ1を押し下げた状態を示す図である。なお、図4Aにおいては、理解を容易にするために基板6やカバーフィルム10や基板6の配線パターン2、4の表示を省略してある。

キースイッチ用ダイヤフラム30は、可撓性と導電性とを具備する薄板(たとえば金属の薄い板)を、たとえばプレス加工することによって一体的に形成されてい

20 る。キースイッチ用ダイヤフラム30は、球面状のドーム状部18のほぼ中央部に、 絞り上げて形成されることによって、ドーム状部18の上側(凸側)に突出した外 方突出部32を備えている。すなわち、キースイッチ用ダイヤフラム30は、円錐 台形状の台座部16の上部側に、導体パターン2によって画成される基準面PLか ら離れる方向(Z軸負方向)に突出した球面状のドーム状部18を備えると共に、

25 このドーム状部18のほぼ中央部に、ドーム状部18の内面側(凹側) 周縁部を接 点34として、ドーム状部18の外面側(凸側) に基準面PLから離れる方向に突 出した外方突出部32を備えている。

換言すれば、キースイッチ用ダイヤフラム30は、可撓性と導電性とを具備する 薄板よりなり、円錐台形状の台座部16とこの台座部の上部側(窄まった側)でこ の上部側に突出した球面状のドーム状部18とを備えていると共に、ドーム状部1 8の外面側(凸面側;台座部側とは反対側)に突出した円形状の外方突出部32を ドーム状部18のほぼ中央部に備え、外方突出部32の内面側(台座部16側;ド

10

15

30

ーム状部18の凹面側)の周縁部(外方突出部32とドーム状部18との境界部) が接点34を形成している。

さらに、外方突出部32は、筒状の円錐台形状の台座部32Aの上部側(台座部32Aの窄まった側)に、この上部側に突出した球面状のドーム状部32Bを備えると共に、このドーム状部32Bのほぼ中央部に、ドーム状部32Bの内面側(凹側)に突出し、先端部が接点38を構成している突起(内方突出部)36を備えている。

換言すれば、外方突出部32のほぼ中央部には、外方突出部32の内面側(台座部16側;ドーム状部18の凹面側)に突出して接点38を構成する突起36が設けられている。

次に、キースイッチ1に2軸正方向の外力を付与した場合について、図5を用いて説明する。正方向とは基板6あるいは基準面PLに接近する向きを意味する。キースイッチ1のほぼ中央部を、基板6方向に押すと、キースイッチ用ダイヤフラム30は弾性変形し(キースイッチ用ダイヤフラム30のドーム状部18とドーム状部32Bとが主に弾性変形し)、キースイッチ用ダイヤフラム30の接点34や接点38が基板6の配線パターン4に接触する。なお、接触した部分は、図5(B)に示すように、環状の接触面C21と、この接触面の内側ほぼ中央部に形成された円形上の接触面C22とによって形成される。

ドーム状部18と台座部16は2つの状態、すなわち図4Aの安定状態および外20 力(Z軸正方向)の付与により安定化する図5(A)の準安定状態とを有するトグル機構を備えた第1の板バネ部として機能する。また上方突出部32は第2の板バネ部として機能する。周縁部34は2つの板バネを連結する連結部として機能する。したがって、本実施例のキースイッチ用ダイヤフラム30は、基部16および板部18を備える第1の板バネ部18、16、板部18に連結部34を介して連結される第2の板バネ部32を備えるものである。板部18の外縁部17は基部16によって基準面PLに対して位置固定される。

なお、本発明によるキースイッチ用ダイヤフラムは、第1の板バネ部や第2の板バネ部が図4Aに示すように同心円状の皿バネに限定されるものではなく楕円形状の皿バネであってもよく、その一断面が図4B、図5(A)で示されるような板バネであればよい。すなわち、本発明は板部18の両端部(外縁部)17,17が基部16,16によって基準面PLに対して位置固定され、第2の板バネ部32が周縁部34,34によって第1の板バネ部18,18に固定されるような断面を有す

10

30

るダイヤフラムに対して適用される。たとえば、リボン状の板バネから構成される ダイヤフラムの場合には周縁部34の接触パターンC21は環状ではなく接触パタ ーンC22に対して実質的に対称な2つの位置に離れて存在する。

なお、キースイッチ1を押していない状態では、キースイッチ用ダイヤフラム3 0の接点38は接点34よりも同レベルか僅かに高い位置、すなわち、基準位置P Lとの距離が接点34と実質的に同一か基準位置PLに対して接点34より僅かに 離れた位置に設けられている。したがって、キースイッチ1を押したときに、第1 の板バネであるドーム状部18と第2の板バネであるドーム状部32Bとがそれぞ れ適宜弾性変形し、接点34と接点38とが、ともに配線パターン4に(たとえば ほぼ同時に)接触する。これにより、キースイッチ1を押した場合のクリック感が、 押し下げ途中で急激に変化する事態を回避することができる。

また、接点と配線パターン同士の接触により、キースイッチ用ダイヤフラム30を介して、基板6の配線パターン2と配線パターン4とが互いに電気的に接続される。キースイッチ用ダイヤフラム30に対する配線パターン4方向(Z軸正方向)への外力の付加がなくなると、図5(A)の状態が不安定となって押圧状態が解除されて、キースイッチ用ダイヤフラム30が弾性変形をする前の初期形状(安定状態)に戻る。その結果、キースイッチ用ダイヤフラム30の接点34や接点38が基板6の配線パターン4から離反し、基板6の配線パターン2と配線パターン4との間の電気的接続が遮断される。

20 キースイッチ用ダイヤフラム30で構成されたキースイッチ1によれば、ドーム 状部18と上方突出部32とを連結する周縁部が接点38を囲むリング状の接点3 4を構成するので、キースイッチ1を押した場合にエッジ状の接点34が配線パタ ーン4に接触する。その結果、キースイッチ用ダイヤフラム30と基板6とで囲繞 されている空間内に粉塵が侵入したり、接点34の一部に接着剤飛沫や樹脂飛沫な 25 どが付着していても、接点34と配線パターン4との接触を確保することができる。 したがって、キースイッチ1を押した場合の接触不良の発生を回避することができる。 る。

なお、外方突出部32の外径は、ダイヤフラム30の外径の20%以上かつ2. 5mm以下とすることが好ましい。このような構成とすることでエッジ34が電気 的接点として機能し、かつ外方突出部32の周縁部周辺における応力分散が効率よ く行われて耐久性も向上する。

さらに、接点34と共に、接点38も配線パターン4に接触するので、キースイ

15

20

25

ッチ1を押した場合の接触不良の発生を一層回避することができると共に、キース イッチ1を押した場合、外方突出部32のほぼ中央部に設けられている突起36が 配線パターン4に接触すると、第2の板バネとしての外方突出部32の球面状のド ーム状部32Bがそれ以上変形しない。その結果、ドーム状部32Bが不必要な応 力を受けることを防止することができ、キースイッチ用ダイヤフラム30の耐久性 を向上させることができる。

また、キースイッチ用ダイヤフラム30のドーム状部18のほぼ中央部に設けら

れている外方突出部32が、ドーム状部18の外側、すなわちドーム状部18に対 して配線パターン4から離隔する方向(2軸負方向)に突出している。したがって、 台座部16の高さを高くしなくても、キースイッチ1を押し下げたときのストロー 10 クを、従来のキースイッチ100と同様に大きく確保することができ、良好なクリ ック感を確保することができると共に、台座部16の高さを高くする必要がないの で、キースイッチ用ダイヤフラム30をプレス成形する場合、キースイッチ用ダイ ヤフラム30に発生する残留応力を低く押えることができ、キースイッチ用ダイヤ フラム30の耐久力を向上させることができる。

また、キースイッチ1を押した場合には、図5(B)に示すようにキースイッチ 用ダイヤフラム30のほぼ中央部が2次元的に基板6の配線パターン4に接触する。 したがって、キースイッチ用ダイヤフラム30に、偏心した応力が発生しないので、 キースイッチ用ダイヤフラム30に発生する応力を均一に配分することができ、キ ースイッチ用ダイヤフラム30の押し下げ、押し下げ解除を繰り返した場合の耐久 性を向上させることができる。

さらに、キースイッチ1は従来のキースイッチ400との対比で中央部に貫通孔 が設けられた第1の板バネであるドーム状部18のほかに第2の板バネである突出 部32および周縁部34を備える。したがって、孔の周縁に発生する応力集中が発 生しないのでキースイッチ1の耐久性が向上する。なお、キースイッチ用ダイヤフ ラム30において、ドーム状部32Bのほぼ中央部に設けられている突起36を削 除してもよい。

突出部32がドーム状部18に対して配線パターン4から離隔する方向(2軸負 方向)に突出しているので、この部分でカバーフィルム10が弾性変形して張力が 増して突出部32への圧力も増大するので、カバーフィルム10のキースイッチ1 30 を接着保持する力を大きくすることができる。

10

15

第2実施形態

図6は、本発明の第2の実施形態に係るキースイッチを構成するキースイッチ用 ダイヤフラム40の概略構成を示す図である。キースイッチ用ダイヤフラム40は、 外方突出部32のドーム状部32Bのほぼ中央部に第1の実施形態の突起36の代 わりに、外方突出部32のドーム状部32Bのほぼ中央部に外方突出部42を設け たものであり、その他の点は、キースイッチ用ダイヤフラム30とほぼ同様に構成 されている。

すなわち、キースイッチ用ダイヤフラム40は、外方突出部32のドーム状部32Bのほぼ中央部に、ドーム状部32Bの内面側(凹側)周縁部を接点44とする外方突出部42であって、ドーム状部32Bの外面側(凸側)に基準面PLから離れるように突出した外方突出部42を備えている。なお、外方突出部42は、筒状の円錐台形状の台座部42Aの上部側(台座部42Aの窄まった側)に、この上部側に突出した球面状のドーム状部42Bを備えている。したがって、外方突出部42は第2の板バネ部としての上方突出部32に形成された第3の板バネ部として機能する。

換言すれば、外方突出部32のほぼ中央部には、外方突出部32の外面側(台座部16側とは反対側)に突出して、外方突出部32の内面側(台座部16側)の周縁部(外方突出部32との境界部)を環状の接点44とする外方突出部42が設けられている。

20 キースイッチ用ダイヤフラム40によって構成されているキースイッチのほぼ中 央部を押すと、キースイッチ用ダイヤフラム40が弾性変形し、キースイッチ用ダ イヤフラム40の接点34や接点44が基板6の配線パターン4に接触する。なお、 接触した部分は、図6(B)に示すように、環状の接触面C31と、この接触面の 内側ほぼ中央部に形成された環状の接触面C32とによって形成される。接触によ り、キースイッチ用ダイヤフラム40を介して、基板6の配線パターン2と配線パターン4とが互いに電気的に接続される。

キースイッチ用ダイヤフラム40によって構成されているキースイッチによれば、 第1の実施形態に係るキースイッチ1とほぼ同様に動作しほぼ同様の効果を奏する。 なお、キースイッチ1とは異なり、接点44がエッジ状に形成されているので、基 30 板6とキースイッチ用ダイヤフラム40とで囲繞されている空間内に粉塵が侵入し た場合でも、接点34の他に接点44も配線パターン4に接触しやすくなり、キー スイッチを押した場合の接触不良を一層回避することができる。

20

25

30

第3実施形態

図7は、本発明の第3の実施形態に係るキースイッチを構成するキースイッチ用 ダイヤフラム50の概略構成を示す図である。キースイッチ用ダイヤフラム50は、 外方突出部32のドーム状部32Bのほぼ中央部に、突起36の代わりに貫通孔5 2を設けた点が、第1の実施の形態に係るキースイッチ用ダイヤフラム30とは異 なり、その他の点は、キースイッチ用ダイヤフラム30とほぼ同様に構成されてい る。換言すれば、外方突出部32のほぼ中央部には貫通孔52を備えてあって、こ の貫通孔52の内面側(台座部16側)の周縁部に接点58が形成されている。

10 キースイッチ用ダイヤフラム50によって構成されているキースイッチのほぼ中 央部を押すと、キースイッチ用ダイヤフラム50が弾性変形し、キースイッチ用ダ イヤフラム50の接点34や、貫通孔52の内面側(ドーム状部32Bの凹面側) の周縁部で形成された接点58が基板6の配線パターン4に接触する。なお、接触 した部分は、図7(B)に示すように、環状の接触面C41と、この接触面の内側 15 ほぼ中央部に形成された環状の接触面C42とによって形成される。

キースイッチ用ダイヤフラム50によって構成されているキースイッチのよれば、 第1の実施形態に係るキースイッチ1とほぼ同様に動作しほぼ同様の効果を奏する。 なお、キースイッチ1とは異なり、接点58がエッジ状に形成されているので、基 板6とキースイッチ用ダイヤフラム50とで囲繞されている空間内に粉塵が侵入し ている場合でも、接点34の他に接点58も配線パターン4に接触しやすくなり、 キースイッチを押した場合の接触不良を一層回避することができる。

また、キースイッチ用ダイヤフラム30やキースイッチ用ダイヤフラム50を使用したキースイッチによれば、外方突出部32のドーム状部32Bの外方側(基板6と離反する側)に突出物がないので、キースイッチ用ダイヤフラム30やキースイッチ用ダイヤフラム50の高さが、キースイッチ用ダイヤフラム40よりも低くなり、キースイッチの高さを押えることによってキースイッチを小型化することができる。

さらに、キースイッチ50は従来のキースイッチ400との対比で中央部に貫通 孔が設けられている点で共通しているが、キースイッチ50の貫通孔(開口部)5 2は第1の板バネ18とは独立したバネ要素である第2の板バネ32上に形成され ている。したがって、キースイッチ50の接触パターンは図7(B)に示すように 2つの環状パターンC41、C42で構成され、応力が適切に分散される。したが って、開口部52の周縁に発生する応力集中が発生しないのでキースイッチ1の耐 久性が向上する。

第4実施形態

5 図8は、本発明の第4の実施形態に係るキースイッチを構成するキースイッチ用ダイヤフラム60の概略構成を示す図である。なお、図8Aは、キースイッチ用ダイヤフラム60の平面図であり、図8Bは、図8AのWB-WB断面を示す図である。

キースイッチ用ダイヤフラム60は、外方突出部32のドーム状部32Bに、複 10 数の(たとえば3個の)突起36を、たとえば、キースイッチ用ダイヤフラム60 または外方突出部32の中心CL2やこの近傍を避けて設けた点が、第1の実施形 態に係るキースイッチ用ダイヤフラム30とは異なり、その他の点は、キースイッ チ用ダイヤフラム30とほぼ同様に構成されている。

すなわち、キースイッチ用ダイヤフラム60は、第2の板バネ部としての外方突 出部32の内面側(台座部16側)に基準面PLに向かう方向に突出して接点38 を構成する突起36を複数個備える。各突起36は、キースイッチ用ダイヤフラム 60の中心CL2を中心とする円CL3の円周上に配置されている。さらに、本実 施形態では各突起36の個数は3個であり、これらの各突起36は円周上で等分配 された位置に配置されている。

20 本実施形態のキースイッチ用ダイヤフラムによれば、第1~第3実施形態についてすでに述べた特徴に加えて次のような効果を奏する。図8A,8Bに示すように、外方突出部32に突起36を複数個形成することにより、外方突出部32のドーム状部32Bの変形応力が増大し、キースイッチ用ダイヤフラム60に上面からの外力が作用した場合に、ドーム状部32Bの面はほとんど変形せずにドーム上部18の変形による動作が行われる。すなわち、図8Bに示すように、ΔL1だけ変位した位置でキースイッチ用ダイヤフラム60に外力が作用した場合を想定する。この場合でも、ドーム状部18の変形が外方突出部32に先行して発生するので、後述するように、外力が作用する位置の変位が外方突出部32のドーム状部32Bの範囲内であれば、キースイッチ用ダイヤフラム60が本来有するクリック感の劣化が30ほとんど発生せず、安定したクリック感を得ることができる。

10

15

20

25

本発明に係るキースイッチ用ダイヤフラムを用いて構成されたキースイッチについて説明する。キースイッチは、キースイッチ用ダイヤフラム60の周縁部(接点12)と接触して、一方の面にキースイッチ用ダイヤフラム60を載置した基板(図示せず)を備える。キースイッチ用ダイヤフラム60に対して基準面PLに交差する方向(たとえば直交する2方向方向)に移動自在に位置固定され、キースイッチ用ダイヤフラム60に基準面PLに向かう方向に外力を付加する押圧部材(アクチュエータ)AC1が設けられる。押圧部材AC1はキースイッチのおもて面に設けられるシート状の弾性部材などの支持部材(図示せず)を介してキースイッチ用ダイヤフラム60を押圧する。より詳細には押圧部材AC1の一端側(ダイヤフラム60に面する端部)に平面状の接触部AC3を備え、接触部AC3が移動してダイヤフラム60に接触し基準面PLに向かう方向(2軸正方向)の外力を付加する。

常態(ダイヤフラム60に外力を付加しない状態)においてはキースイッチ用ダイヤフラム60の外方突出部32の接点34が基板から離反してキースイッチ用ダイヤフラム60は安定状態を保持している。押圧部材AC1で押圧することによって、キースイッチ用ダイヤフラム60に外力が付加されて弾性変形し、キースイッチ用ダイヤフラム60の外方突出部32の接点34が基板(あるいは基準面)と接する。さらに、外方突出部32の各接点38も基板(あるいは基準面)と接する。

基板の一方の面に設けられ接点を構成する第1電気配線(第1導体パターン)と、 台座部16に電気的接続される第2電気配線(第2導体パターン)とは基板上では 絶縁配置されている。常態においては第1電気配線と第2電気配線とは互いに絶縁 されたままであるが、押圧部材AC1でキースイッチ用ダイヤフラム60を押圧す ることによってキースイッチ用ダイヤフラム60の中央部の接点34や接点38が 基板の第1電気配線と接すると、第1電気配線と第2電気配線とが、キースイッチ 用ダイヤフラム60を介して互いに導通する。

なお、上記説明は、本発明の第4実施形態に係るキースイッチ用ダイヤフラム6 0を用いたキースイッチについてのもであるが、他のキースイッチ用ダイヤフラム 30、40、50を用いたキースイッチについても同様に適用できることは明らか である。キースイッチ用ダイヤフラム60によって構成されているキースイッチに よれば、第1の実施形態に係るキースイッチ1とほぼ同様の効果を奏する。

50 さらに、キースイッチ用ダイヤフラム60を用いて構成されたキースイッチによれば、キースイッチ用ダイヤフラム60の中心に対して、アクチュエータAC1の中心が、図8Bに示すように、ΔL1だけ変位して設置された状態で、キースイッ

チ1を押した場合を想定する。この場合でも、外方突出部32よりも先にドーム状部18の変形が先行して発生することから、アクチュエータAC1の変位 △L1の値が、外方突出部32のドーム状部32Bの範囲内であれば、キースイッチ用ダイヤフラム60が本来有するクリック感の劣化(クリック率の低下)がほとんど発生 せず、安定したクリック感を得ることができる。すなわち、外方突出部32は第1の板バネ部であるドーム状部18等とは独立したバネ要素(第2の板バネ部)であるために、外方突出部32のいずれかの位置に外力が付与されれば外方突出部全体として移動、変形するのでドーム部18に均一に応力を分配することができる。その結果変位 △L1が発生しても安定してクリック感を提供することができる。したがって、第1~第3の実施形態に係る他のキースイッチ用ダイヤフラム30、40、50を用いたキースイッチでも同様な効果を得ることができることは当業者であれば容易に理解するであろう。

次に、アクチュエータがずれて設置された場合のクリック感(クリック率)の測定結果について説明する。図9は、クリック率を説明する図であり、図10は、アクチュエータのずれ量とキースイッチ用ダイヤフラムのクリック率との関係、アクチュエータのずれ量とキースイッチ用ダイヤフラムの変位荷重値との関係を示す図である。

ここで、クリック率とは、クリック感の良否を数値で客観的に示すための指標の 1つであり、クリック率の値が小さいほど、一般的には、クリック感が損なわれる。 20 図9の横軸はキースイッチ用ダイヤフラムを押したときの移動方向(図8BではZ 軸方向)の変位量(ストローク)を示し、キースイッチ用ダイヤフラムが基準面P しに近づくほど大きくなる。また、図9の縦軸は、キースイッチ用ダイヤフラムを 押したときの荷重を示す。

すなわち、常態(ダイヤフラムに外力が付加されない状態)からキースイッチ用 25 ダイヤフラムを押し始めると荷重が「0」から徐々に増加してやがて極大値P1に なる。さらに押圧を続けると荷重はストローク量S3において極小値になりその後 増加する。このようにキースイッチ用ダイヤフラムはトグル機構を利用する接点構造を構成する。

キースイッチ用ダイヤフラムが基板に載置されてキースイッチを構成した場合に 30 は、ストローク量S 3 に達する前のストローク量S 2 のときに、キースイッチ用ダイヤフラムの中央部の接点が基準面 P L に位置する導体 (第 1 電気配線) に接する。 このときの荷重を荷重 P 2 とする。するとクリック率 n は、n (%) = 1 0 0 × (P

10

15

20

25

30

1-P2) / P1と表される。

また、図10の横軸は図8Bの変位量 Δ L1を示し、図10の縦軸は図9の極大値荷重P1とクリック率とをそれぞれ示す。図10に示すG1のグラフは、キースイッチ用ダイヤフラム60の極大値荷重P1を示し、G3のグラフは、従来のキースイッチ用ダイヤフラム102C(図3(B)参照)の極大値荷重P1を示す。また、図10に示すG5のグラフは、キースイッチ用ダイヤフラム60のクリック率を示し、G7のグラフは、従来のキースイッチ用ダイヤフラム102Cのクリック率を示す。図10に示すように、極大値荷重については、キースイッチ用ダイヤフラム60と従来のキースイッチ用ダイヤフラム106Cとの間でほとんど差がなく、キースイッチ用ダイヤフラムの中心とアクチュエータの中心の変位量にかかわらずほぼ一定の値(160gf=1.57N)を示している。

一方、クリック率は、キースイッチ用ダイヤフラム60では、キースイッチ用ダイヤフラム60の中心CL2とアクチュエータAC1の中心CL4の変位量にかかわらずほぼ一定の値(約40%)を示しているが、従来のキースイッチ用ダイヤフラム102Cでは、キースイッチ用ダイヤフラムの中心とアクチュエータの中心との変位量が大きくなるにしたがって徐々に小さくなっており、変位量が0.8mmになると、クリック率は「0」の近傍まで落ち込んでいる。

なお、図8Bに示すキースイッチ用ダイヤフラム60の外径d4は、5mmであり、外方突出部32の外径d2は2mmであり、従来のキースイッチ用ダイヤフラム102C外径も5mmである。また、アクチュエータAC1の外径は2mmである。

ところで、各キースイッチ用ダイヤフラムを用いて、キースイッチを構成し、このキースイッチを押圧しまた押圧をやめて、キースイッチのオンオフを繰り返すと、キースイッチ用ダイヤフラムとこのキースイッチ用ダイヤフラムを載置している基板とで囲繞された空間内の体積や気圧が変化し、囲繞された空間内に、基板とキースイッチ用ダイヤフラム外縁との間の僅かな隙間から空気と共に微細な塵が進入してくる場合がある。

そして、上述のように進入してきた微細な塵は、キースイッチ用ダイヤフラムの 外周全縁に沿ってほぼ一様に形成されている僅かな隙間から囲繞された空間内に進 入してくる空気がキースイッチ用ダイヤフラムの中央部で干渉し合うことによって、 キースイッチ用ダイヤフラムの中央部に収束して蓄積される傾向が強い。

しかし、キースイッチ用ダイヤフラム60によって構成されているキースイッチ

30

によれば、外方突出部32の内面側で各接点38を構成する各突起36が、キースイッチ用ダイヤフラム60の中心を中心にした円の円周上に配置されているので、 換言すれば、キースイッチ用ダイヤフラム60の中央部には、接点38が形成されていないので、キースイッチ用ダイヤフラム60の中央部に収束して蓄積される傾向が強い微細なゴミによって、キースイッチの繰り返し使用による接触不良の発生を極力抑制することができる。

さらに、キースイッチ用ダイヤフラム60によって構成されているキースイッチによれば、外方突出部32の内面側で各接点38を構成する各突起36が、キースイッチ用ダイヤフラム60または外方突出部32の中心CL2を中心とした円CL3の円周上で3等置配された位置に配置されている。すなわち、キースイッチ用ダイヤフラム60が押圧されたときに、各突起36の先端の接点38と外方突出部32の周縁部接点34で1つの平面を規定するように各突起36がバランス良く配置されているので、キースイッチ用ダイヤフラムが載置されている基板の面(基準面PL)に対して直角ではなく直角(Z軸)から僅かにずれた角度でキースイッチ用ダイヤフラムが押圧されても、キースイッチ用ダイヤフラムの各接点のうちのいずれかの接点が、基準面に位置する導体と接触しやすくなっている。

したがって、キースイッチ用ダイヤフラム60を用いたキースイッチによれば、 このキースイッチを僅かに斜めな方向から押圧しても、キースイッチの接点の接触 不良の発生を抑制することができる。

20 また、外方突出部32の内面側で接点を構成する突起の数を4つ以上にしてもよいが、突起の数を4つ以上にすると、キースイッチ用ダイヤフラムの構成が煩雑になる。そして、キースイッチ用ダイヤフラムの内部応力が大きくなるおそれがある。したがって、接点を構成する突起の数を3つにすることで、キースイッチ用ダイヤフラムの構成を簡素化しつつ、このキースイッチ用ダイヤフラムを用いたキースイッチの接触不良を極力回避することができる。

次に、本発明に係るキースイッチ用ダイヤフラムの寿命について従来のキースイッチ用ダイヤフラム102C(図3(B)参照)との対比に基づいて説明する。キースイッチ用ダイヤフラム60(タイプI)のサンプルを10個、キースイッチ用ダイヤフラム60において突起36を備えないもの(タイプII)のサンプルを10個、そして従来のキースイッチ用ダイヤフラム102C(タイプIII)のサンプルを10個それぞれについて寿命試験を行った。突起36を備えないタイプは第2の板バネ部を備えるキースイッチ用ダイヤフラムであって本発明の典型的な実施形態の

15

20

25

30

1つである。また、同じクリック感を確保するために突起部の基準面との距離は同じものを使用した。

試験では荷重320g f (3.1 N)、毎秒3~5回の頻度で200万回打鍵した。打鍵の結果、従来のキースイッチ用ダイヤフラム102Cの総ては、ひび割れまたは動作復帰異常(へこんだまま)を発生した。また本発明に係るタイプ Π のキースイッチ用ダイヤフラムはひび割れや動作復帰異常が発生したものはなく、また極大値荷重P1の変化量は30%以内のものが6個、30~40%のものは4個であった。突起を有するタイプ Π 0キースイッチ用ダイヤフラム60では、ひび割れや動作復帰異常が発生したものは無く、また、図9に示す極大値荷重P1の変化量も、総てのものにおいて30%以内に入っており、したがって、動作復帰荷重における

10 総てのものにおいて30%以内に入っており、したがって、動作復帰荷重における 試験実施前後の異常の発生もなかった。したがって、本発明によればキースイッチ 用ダイヤフラムの寿命特性が向上することが明らかとなった。さらに、突起を備え ることによって寿命特性がさらに向上することが明らかとなった。

本発明に係るキースイッチ用ダイヤフラムの寿命特性が向上するのは、第1の板バネ部の中央部に第2の板バネ部をさらに備えることによって、基準面PLへの接触部34が点ではなく環状に分布していること、および図4Bに例示するように複数の曲折部17,34,35などにおいて応力を負担するため応力が適切に分散され、各板バネ部の弾性が保持されたためであると考えられる。また、突起を有するキースイッチ用ダイヤフラム60の寿命が長い理由として、従来のキースイッチ用ダイヤフラム102Cと同じ押圧ストロークを得る場合、外方突出部32に突起36が設けられていることによって、製作するときに大きな内部応力を発生させる要因となる台座部の高さを低く構成することができる点が挙げられる。したがって、製作するときに発生する内部応力の大きさが、キースイッチ用ダイヤフラム60のほうが小さいということが考えられる。また、突起36がダイヤフラム60に付与される外力の大きさにかかわらずダイヤフラム60の変形量(Z方向)を制限するストッパーとしても機能するために、第1の板バネ部や第2の板バネ部への過度な応力の付加が制限されるためにさらに寿命特性が向上するものと考えられる。

上述したように、本発明によれば、押した場合に良好なクリック感を得ることができると共に、接触不良の発生を回避でき、耐久性が高いキースイッチ用ダイヤフラムを提供することができるという効果を奏する。

請求の範囲

1. 導電性を有する第1の板バネ部(16, 18)であって、前記第1の板バネ部が基準面(PL)に対して位置固定される基部(16)と前記基準面から離れる凸形状を有する板部(18)とを備える第1の板バネ部と、

導電性を有し、前記板部の中央部に前記基準面から離れる方向に突出して形成される第2の板バネ部(32)と

を具備し、

前記第2の板バネ部(32)に前記基準面に向かう方向の外力が付加されると、

- 10 少なくとも前記中央部の周縁部(34)が前記基準面(PL)に接触することを特徴とするキースイッチ用ダイヤフラム(30)。
 - 2. 前記第1の板バネ部は少なくとも前記基準面と交差する面内で山形形状の断面を有することを特徴とする請求項1記載のキースイッチ用ダイヤフラム。

15

5

- 3. 前記第1の板バネ部および前記第2の板バネ部はそれぞれ皿バネであることを 特徴とする請求項1記載のキースイッチ用ダイヤフラム。
- 4. 前記ダイヤフラムはさらに、
- 20 前記第2の板バネ部に前記基準面に向かって突出形成される少なくとも1つの突出部を具備し、

前記第2の板バネ部に前記基準面に向かう方向の外力が付加されると、少なくと も前記突出部が前記基準面に接触することを特徴とする請求項1記載のキースイッ チ用ダイヤフラム。

25

5. 前記ダイヤフラムはさらに、

導電性を有し、前記第2の板バネ部に前記基準面から離れる方向に突出して形成 される第3の板バネ部を具備し、

前記第3板バネ部に前記基準面に向かう方向の外力が付加されると、少なくとも 30 前記第3の板バネ部の周縁部が前記基準面に接触すること

を特徴とする請求項1記載のキースイッチ用ダイヤフラム。

6. 前記ダイヤフラムはさらに、

前記第2の板バネ部に形成される開口部を具備し、

前記第2の板バネ部に前記基準面に向かう方向の外力が付加されると、少なくと も前記開口部の周縁部が前記基準面に接触すること

- 5 を特徴とする請求項1記載のキースイッチ用ダイヤフラム。
 - 7. 前記突出部は3個の突起部を有し、各前記突起部は前記第2の板バネ部の中心部以外に配置されることを特徴とする請求項4記載のキースイッチ用ダイヤフラム。
- 10 8. 各前記突起部は前記第2の板バネ部の中心部に中心をもつ円の円周上で等間隔に配置されることを特徴とする請求項7記載のキースイッチ用ダイヤフラム。
 - 9. キースイッチであって、

請求項1乃至請求項8のいずれか1項に記載のダイヤフラムと、

15 前記ダイヤフラムの基部が載置される基板であって、前記基準面を画成しかつ前 記基部と電気的に絶縁された導体を画成する基板と、

前記ダイヤフラムに前記基準面に向かう外力を付加するアクチュエータであって、 前記基準面に交差する方向に移動自在に前記基板に位置固定されるアクチュエータ と

20 を具備することを特徴とするキースイッチ。

FIG. 1A PRIOR ART

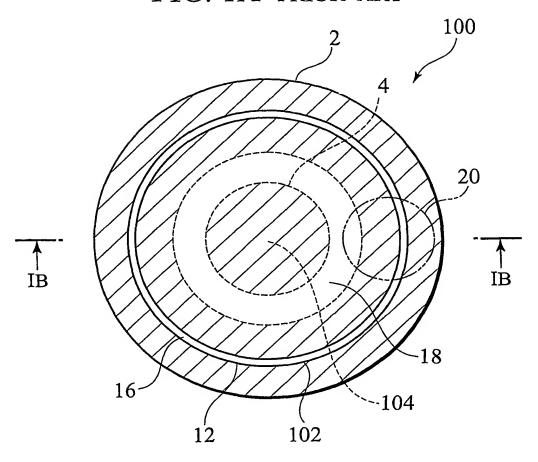


FIG. 1B PRIOR ART

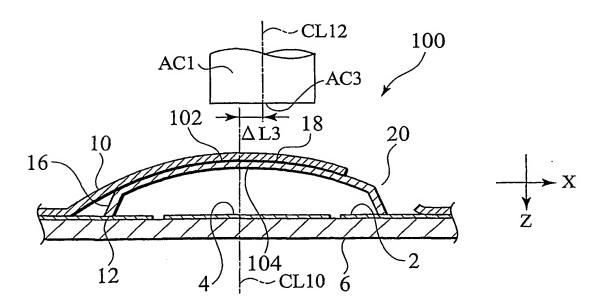


FIG. 2

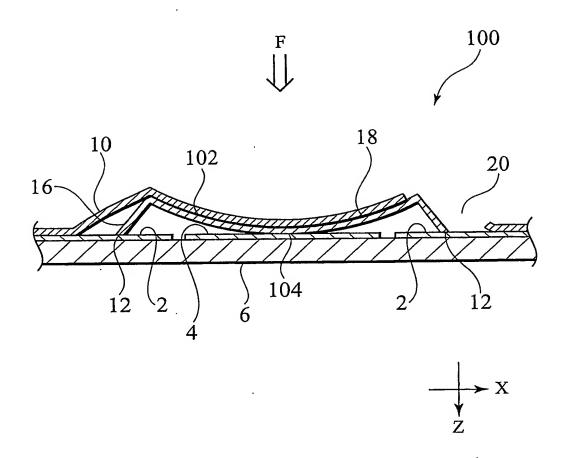
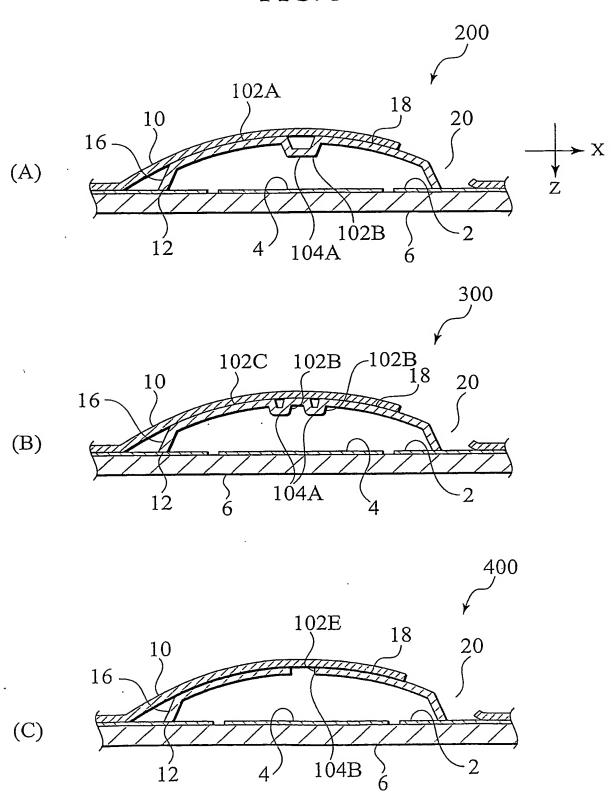


FIG. 3



4/10

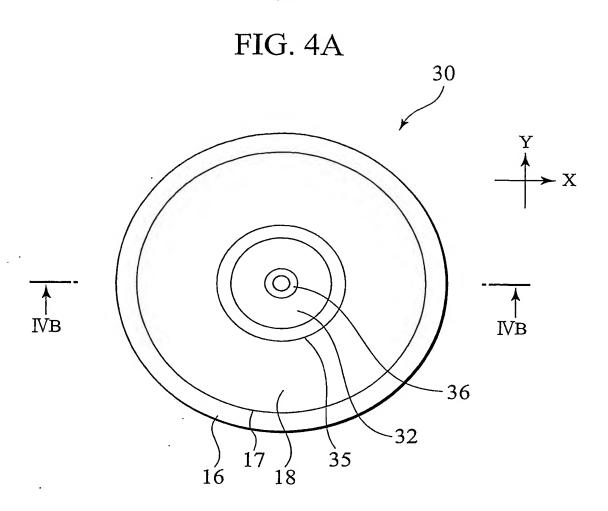


FIG. 4B

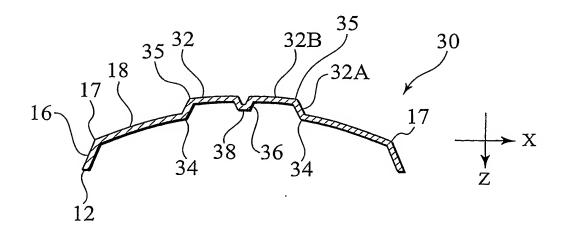


FIG. 5

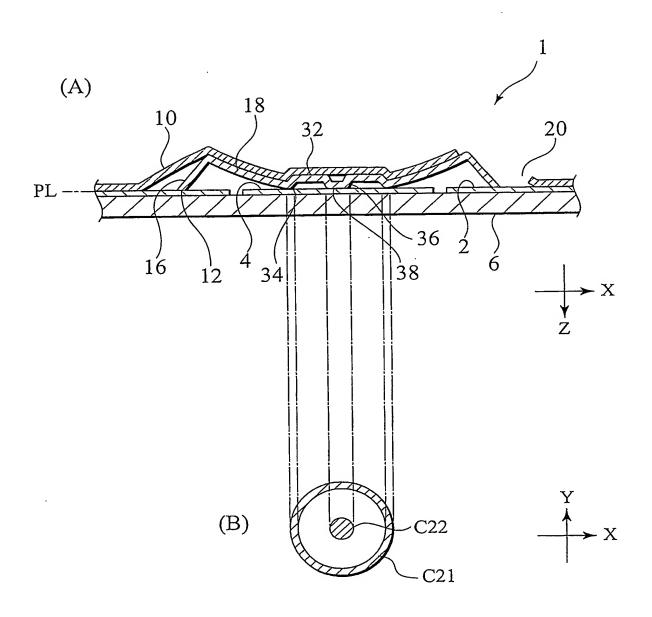
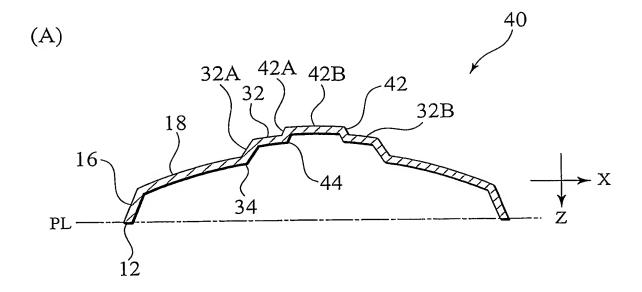


FIG. 6



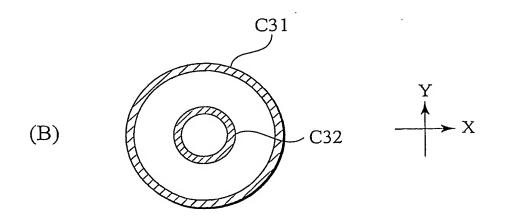
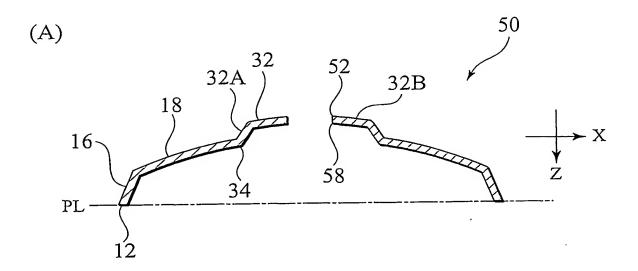
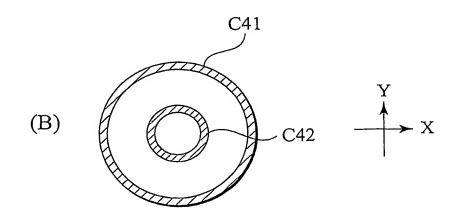


FIG. 7





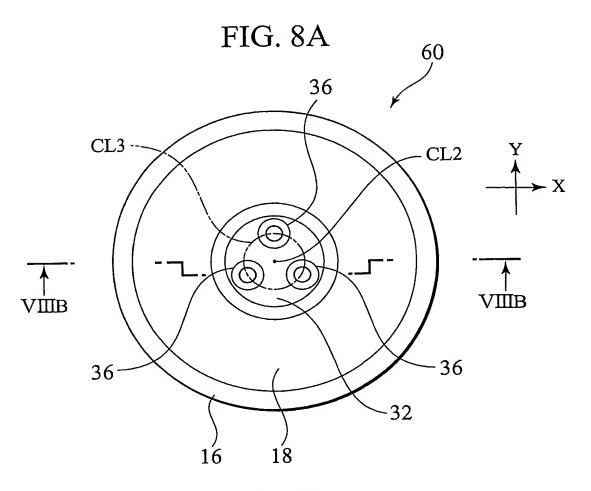


FIG. 8B

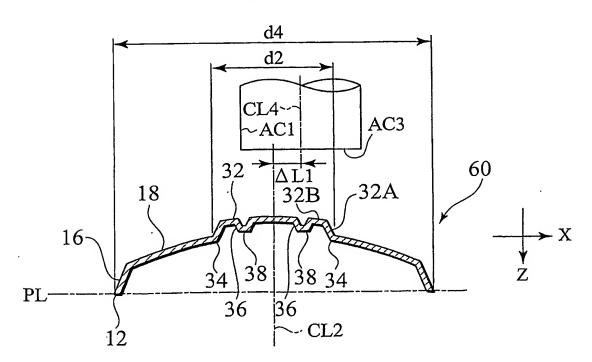


FIG. 9

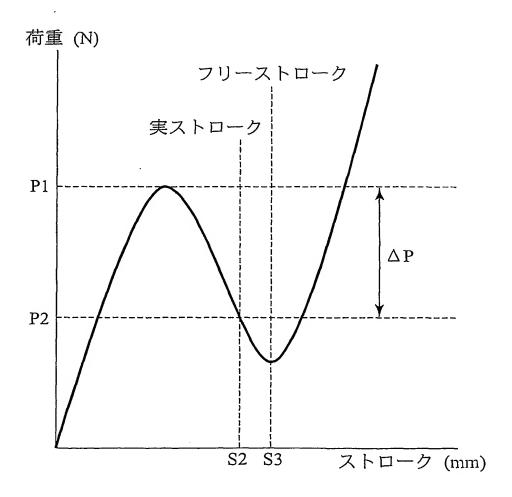
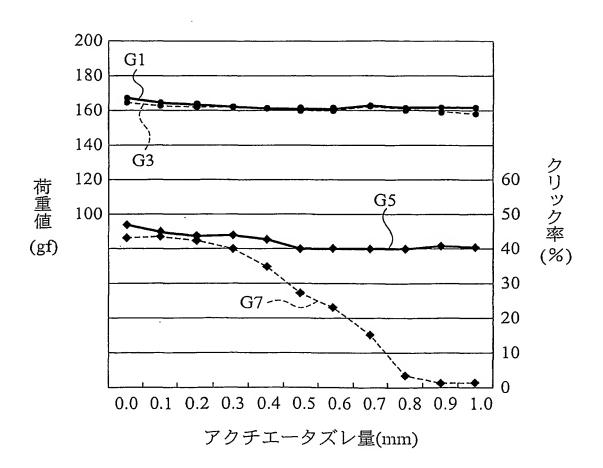


FIG. 10





International application No. PCT/JP03/11651

A. CLASS Int.	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁷ H01H13/48, H01H1/06				
According t	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
	S SEARCHED				
Int.	ocumentation searched (classification system followed Cl ⁷ H01H13/48, H01H1/06				
Jits	tion searched other than minimum documentation to the tayo Shinan Koho 1926–1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971–2003	e extent that such documents are included Toroku Jitsuyo Shinan Koho Jitsuyo Shinan Toroku Koho	0 1994-2003		
Electronic d	lata base consulted during the international search (nan	ne of data base and, where practicable, sea	rch terms used)		
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.		
X Y	JP 5-190053 A (Omron Corp.), 30 July, 1993 (30.07.93), Page 3, left column, line 42 column, line 16; Figs. 1 to (Family: none)	to page 4, left	1-3 4-9		
Y	Microfilm of the specification to the request of Japanese Ution No. 152021/1989 (Laid-open No (Mitsumi Electric Co., Ltd.) 18 September, 1991 (18.09.91) Page 6, lines 6 to 19; Figs. (Family: none)	ility Model Application . 91629/1991)	4,7-9		
	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 01 December, 2003 (01.12.03) "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search 101 December, 2003 (01.12.03) Date of mailing of the international search 24 December, 2003 (24.12.03)			the application but cited to be build the invention claimed invention cannot be red to involve an inventive claimed invention cannot be to when the document is documents, such a skilled in the art family		
	nailing address of the ISA/	Authorized officer			
vapa	nese Patent Office				
Facsimile No	0.	Telephone No.			



International application No.
PCT/JP03/11651

C (Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2001-216865 A (Fuji Denshi Kogyo Kabushiki Kaisha), 10 August, 2001 (10.08.01), Page 3, left column, line 43 to right column, line 1; Figs. 2, 6 (Family: none)	
Y	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 61669/1986(Laid-open No. 175535/1987) (Hokuriku Electric Industry Co., Ltd.), 07 November, 1987 (07.11.87), Page 9, line 3 to page 10, line 1; Figs. 1, 2 (Family: none)	6 .
A	JP 9-92079 A (Fuji Polymertech Co., Ltd.), 04 April, 1997 (04.04.97), Full text; Figs. 1 to 4 & EP 764958 A2	
A .	JP 2002-216580 A (Alps Electric Co., Ltd.), 02 August, 2002 (02.08.02), Full text; Figs. 1 to 12 & EP 1225607 A2	1



Α.	発明の属す	~る分野の分類	頁(国際特計	午分類 (IF	PC))
Ιn	t. Cl ⁷	HO1H 1	13/48,	H01H	1/06

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01H 13/48, H01H 1/06

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2003年

日本国登録実用新案公報

1994-2003年

日本国実用新案登録公報

1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C.	関連す	る	と認め	られる	猫文

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP 5-190053 A (オムロン株式会社),1993.07.30 第3頁左欄第42行〜第4頁左欄第16行,第1〜7図 (ファミリーなし)	1-3 4-9
Y	日本国実用新案登録出願1-152021号(日本国実用新案登録出願公開3-91629号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録したマイクロフィルム(ミツミ電機株式会社),1991.09.18 第6頁第6~19行,第4~7図(ファリミーなし)	4, 7-9

区欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

01.12.03

国際調査報告の発送日

24.12.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 小宮 寛之 3X 2922

電話番号 03-3581-1101 内線 6339

C (続き).	即油ナスト図めたわるサ神	
引用文献の	関連すると認められる文献	関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Y	JP 2001-216865 A(不二電子工業株式会社),2001.08.10 第3頁左欄第43行〜第3頁右欄第1行,第2及び6図(ファミリーなし)	5
Y	日本国実用新案登録出願61-61669号(日本国実用新案登録出願公開62-175535号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録したマイクロフィルム(北陸電気工業株式会社),1987.11.07 第9頁第3行~第10頁第1行,第1及び2図(ファリミーなし)	6
A	JP 9-92079 A(富士ポリマテック株式会社),1997.04.04 全文,第1~4図 & EP 764958 A2	1
A	JP 2002-216580 A(アルプス電気株式会社), 2002.08.02 全文, 第1~12図 & EP 1225607 A2	1